# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平4-241839

(43)公開日 平成4年(1992)8月28日

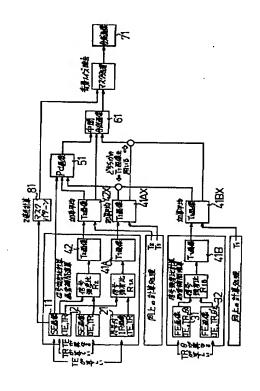
(51) lnt.Cl. <sup>5</sup> A 6 1 B 5/055 G 0 1 R 33/48	識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
G 0 6 F 15/62	390 C	8526-5L			
		7831 – 4 C	A 6 1 B	5/05 380	•
		7831 — 4 C		3 7 6	
			審査請求 未請求	マ 請求項の数1(全 6 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	<b>特願平3-12813</b>		(71)出願人	000005234	
				富士電機株式会社	'
(22)出願日	平成3年(1991)1月	18日		神奈川県川崎市川崎区田辺新	田1番1号
			(71)出願人		
				富士フアコム制御株式会社	
				東京都日野市富士町1番地	
	•		(72)発明者	福田 和彦	
				東京都日野市富士町1番地	富士フアコム
				制御株式会社内	
			(72)発明者	清水 晃	
				東京都日野市富士町1番地	富士フアコム
				ソフトウエア開発株式会社内	J
			(74)代理人	弁理士 森田 雄一	
					最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 MRI画像処理方法

## (57)【要約】

〔目的〕 MRI装置の合成画像処理において、実際の 撮像では実現不可能な条件での合成画像を短時間で作成 可能とする。

〔構成〕 複数の画像に基づく信号強度比R<sub>1.4</sub>, R<sub>1.8</sub>, R<sub>2</sub>からT<sub>1</sub>画像41AX又は41BX、T<sub>2</sub>画像42X を得る。これらとSE画像11とに基づきP 画像51 を得、T<sub>1</sub>画像41AX又は41BX、T<sub>2</sub>画像42Xと 共に最終的な合成画像71を作成する際に、画像パラメ ータP ,  $T_1$ ,  $T_2$ 等の重み付けを可変とすることによ り、任意の撮像条件を計算機上で実現する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 磁気共鳴イメージング装置により一定条 件下で撮像した複数枚の画像群から、画像を構成するパ ラメータとしての縦磁化緩和時間Ti、横磁化緩和時間 T<sub>2</sub>及びプロトン密度P を求め、これらのT<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, P と別のパラメータとしてのエコー時間TE及び繰返し 時間TRとに基づいて計算により合成画像を生成するM RI画像処理方法において、前記各パラメータTi, T2, P, TE, TRの合成画像に対する重み付けを可 変として任意に撮像条件を変更することにより合成画像 10 を生成することを特徴とするMRI画像処理方法。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、医療用の磁気共鳴イメ ージング(MRI)装置(以下、必要に応じて単にMR I という) において、新たに画像を撮像 (スキャン) す ることなく、既に撮像された一定条件下での複数枚の画 像群から、計算機上で新たな合成画像を生成するための 画像処理方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、MRIにおいて画像に含まれるパ ラメータとしては、単位面積当たりの共鳴にあずかる水 素原子核の数に相当するP (水素原子核 (プロトン) 密度)や、スピンの動き易さないし置かれた環境を反映 するT」(縦磁化緩和時間)及びT2(横磁化緩和時 間), V (流速), TE (エコー時間), TR (繰返し 時間)等、数多く存在し、MRIで撮像した画像は上記 パラメータの組合せ方により臨床的に持つ意味が変わっ てくる。このため、実際のルーチン検査においても各パ ラメータを様々に変えながら多くの画像を撮像せざるを 30 得ない。更に、MRIは一般的に他のイメージング装置 (例えばX線CT等) に比べて撮像時間が長いため、上 記のように臨床検査において複数のパラメータを組合せ て多くの撮像を繰り返すことは、検査時間の増大を招く ばかりでなく、患者にとっての負担も増すことになる。 一方、MRIにより撮像する場合、装置の物理的な制 約、例えばマグネット、電源、高周波装置、コンピュー 夕等の切替時間の制約等により、各パラメータの範囲に は、実際に撮像できる限界が存在する。従って、各パラ メータの持つ物理的な意味から有効と思われる撮像パラ 40 メータの組合せ(例えばエコー時間TEや繰返し時間T Rの組合せ) によっては、実際上、提像できないものが 出てくる場合があり、このような場合は実際の撮像手法 では画像化することができなかった。

【0003】このような場合、従来のMRIでは「合成 画像処理(Synthesic Imaging)」と呼ばれる手法によ り、実際に撮像することなく計算機上で人工的に新しい 画像を生成することが行なわれている。すなわち、上記 合成画像処理は、実際に撮像した複数の画像群の画素濃

分布画像 (P 画像, T1画像, T2画像) を計算する (これらは計算画像と呼ばれる) と共に、これらの計算 画像に対しエコー時間TE及び繰返し時間TRを任意に 与え、MRI信号強度式に従って再度、新しい画像を生 成する方法である。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、一般にMRI 画像は元々画像に含まれるノイズが多いため、単にP 画像, Ti.画像, T2画像からMRI信号強度式に従って 生成した合成画像は一般に実際に撮像した画像に比べて ノイズが一層増大した画像になることが多い。また、合 成画像を生成するための演算時間もかなりかかるため、 実際のルーチン検査に用いるには問題が多かった。更 に、P 画像, T1画像, T2画像に基づき合成する画像 の計算式としてMRI信号強度式をそのまま使用してい るため、T1強調, T2強調の重み付けを任意に変えるこ とができないという問題があった。

【0005】本発明は、上記問題点を解決するためにな されたもので、その目的とするところは、上記従来の合 成画像処理手法を改善し、ノイズがより少なく臨床的に 有効な合成画像を短時間で得ることができるMRI画像 処理方法を提供することにある。

### [0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、磁気共鳴イメージング装置により一定条 件下で撮像した複数枚の画像群から、画像を構成するパ ラメータとしての縦磁化緩和時間Ti、横磁化緩和時間 T2及びプロトン密度P を求め、これらのT1, T2, P と別のパラメータであるエコー時間TE及び繰返し時 間TRとに基づいて計算により合成画像を生成するMR I画像処理方法において、前記各バラメータTi, Tz, P, TE, TRの合成画像に対する重み付けを可変と して任意に撮像条件を変更することにより合成画像を生 成するものである。

#### [0007]

【作用】本発明によれば、MRI画像の各パラメータの 相関関係に自由度を持たせ、任意にTi強調、Tz強調等 の重み付けが可能な合成画像を作成することができる。 すなわち、画像パラメータP , T1, T2, TE, TR に基づく合成画像の演算式における重み付けパラメータ を多数持ち、これらを所定の範囲で可変とすることによ り、実際の撮像で制約されるP , T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, TE, T Rの値に縛られない任意の合成画像が作成可能となる。 例えば実際の撮像では、TiとTzとは負の相関にあり、 TE, TRは正の値でなければならないが、本発明によ れば、これらの制約に関わりなく対象組織の特徴に応じ た合成画像を人工的に作成することができる。また、T 1. 画像を、変換表の折線近似により信号強度比に対応す るT」を探索することによって作成すれば、合成画像を 度値からMRI信号強度式に従って各パラメータの空間 50 演算する過程で最も時間がかかるTi演算の短縮化が可

能になり、全体として合成画像の作成時間を大幅に短縮 することができる。更に、異常画素の補間や背景ノイズ の除去等の補正処理を行うことにより、画像演算過程に おけるノイズの発生を極力抑え、合成画像のS/N比を 向上させることができる。

[0008]

【実施例】以下、図に沿って本発明の実施例を説明す る。まず、図1はこの実施例における画像処理の流れを 示している。本実施例において、まず、合成画像を作成 するために予め撮像しておく画像群とその条件は以下に 10 示すとおりである。①繰返し時間TRが等しくエコー時 間TEが異なる2つのスピンエコー(SE)画像11, 12の組。ここでSE画像とは、スピンエコー法により 原子核の核スピンを90°傾けるように共鳴させたとき の画像であり、スピン密度及びT2を反映している。② エコー時間TEが等しいSE画像11とインパージョン リカバリ(IR) 画像21との組。ここでIR画像と は、反転回復法により原子核の核スピンを180°反転 させるように共鳴させたときの画像であり、T」が強調 されている。③スピンの回転角度が異なる2つのフィー 20 ルドエコー (FE) 画像31, 32の組。ここで、FE 画像とはスピン密度及びTiが反映されている画像であ

【0009】この実施例においては、上記①における2 つのSE画像11,12の組について各画像の画像信号 強度Ise, Ise'から信号強度比Reを算出し、これに 基づいてT2画像を演算する。また、上記②におけるS E画像11とIR画像21の組について各画像の画像信 号強度Ist, Itrから信号強度比Rixを算出し、これに 基づいて丁」画像を演算するか、あるいは、上記③にお 30 けるFE画像31,32の組について各画像の画像信号 強度 I FE , I FE 'から信号強度比 R 18 を算出し、これに 基づいてT」画像を演算する。ここで各画像の信号強度 を、各々のパラメータに応じて Ise (TE,TR), Ise ' (TE',TR),  $I_{1R}$  (TE,TR',TI),  $I_{FE}$   $(TE,TR,\theta)$ ,  $I_{Fi}$  (TE, TR,  $\theta$ ) と表すものとする。なお、各パラ メータにおいてTE'はSE画像12のエコー時間、T R'はIR画像21の繰返し時間、 $\theta'$ はFE画像32のスピン回転角度、TIは反転時間である。

【0010】次に、丁」画像演算のための前記信号強度 40 比Rixは、次の数式1により算出するものとする。但 し、Rixが負の値になった場合(異常画素の場合)は、 後述する画素の補間を行なう。

\* [0011]

【数1】R<sub>IA</sub>= (I<sub>SE</sub>-I<sub>IR</sub>) /I<sub>SE</sub>

【0012】また、同じくTi計算画像のための前記信 号強度比R1.8は、次の数式2により算出するものとす

[0013]

【数2】

 $R_{1,8} = (s in \theta / s in \theta') \cdot (I_{FE}' / I_{FE})$ 

【0014】次に、T2画像演算のための前記信号強度 比R2は、次の数式3により算出するものとする。但 し、R2が負の値になった場合(異常画素の場合)は、 後述する画素の補間を行なう。

[0015]

【数3】R2=ISE/ISE'

【0016】次いで、画素の補間方法について説明す る。基本的には、図2に示すように対象画素(異常画 素)eに隣接する8近傍画素からの線形補間により、対 象とする異常画素の値を求める。ここで、対象画素c、 8 近傍画素 a ~ d, f ~ i の画素値をそのままe. a~ d, f~iとすると、対象画素の画素値eは次の数式4 で表される。

[0017]

【数4】e=(a+b+c+d+f+g+h+i)/8 【0018】また、図3のように対象画素eの8近傍画 素中に異常画素(図中、●にて示す)がある場合や、図 4のように対象画素 e が緑にあったり図5のように角に あって8近傍画素の一部が欠ける場合には、それぞれ残 りの画素により以下の数式5、数式6、数式7を各々用 いて補間する。

[0019]

【数5】

e = (a+b+f+g+h+i) / 6

[0020]

【数6】e = (d + f + g + h + i) / 5

[0021]

【数7】e = (f + h + i) / 3

【0022】次に、Ti画像の計算方法について説明す る。まず、SE画像11及びIR画像21に基づく信号 強度比R」を用いる場合には、次の数式8に従って計算 する。

[0023]

【数 8 】

 $2 \cdot \exp(-T I / T_i) - \exp(-T R / T_i) - \exp(-T R' / T_i)$ 

1-exp(-TR/T<sub>1</sub>)

【0024】また、2つのFE画像31,32に基づく 信号強度比R<sub>18</sub>を用いる場合には、次の数式9に従って 計算する。

[0025]

【数9】

 $1 - \cos \theta \cdot \exp(-TR/T_1)$ 

 $1 - \cos \theta' \cdot \exp(-TR/T_i)$ 

5

【0026】但し、上記の数式8又は数式9からT1を一義的に求めることはできないので、上記数式に基づいてR1A, R1BとT1との変換表を作成し、この変換表からT1を探索する。この変換表は、例えば引数に対応させたT1をn等分し、それぞれのT1と信号強度比との対応関係を表にしたものであり、この変換表のT1及び信号強度比からなる座標を折線近似したグラフに基づき信号強度比に対応するT1を求めるものである。なお、図6は変換表に基づくR1AまたはR1BとT1との関係を折線近似したグラフであり、小さなプロット(・)は変換 10値、大きなプロット(●)は折線近似式上の値、また、sは変換表のサイズを示している。このような手法により、図1に示すように信号強度比R1A, R1Bに基づいてT1画像41A, 41Bを計算する。

【0027】次に、2つのSE画像11,12に基づく信号強度比R2に従ってT2画像42を計算するには、以\*

 $P = I_{SE} / \{1 - exp(-TR/T_1)\} \cdot exp(TE/T_2)$ 

\*下の数式10を用いる。なお、この数式10において1 nは自然対数である。また、TE′>TEを条件とす る。

[0028]

【数10】 $T_2 = (TE' - TE) / ln (R_2)$ 

【0029】なお、これらの $T_1$ 画像及び $T_2$ 画像はSE画像、IR画像及びFE画像からなる複数枚の画像群に基づいて計算し、各々加重平均を求めることで図1に示すように最終的な $T_1$ 画像41AX, 41BX及び $T_2$ 画像42Xを算出する。

【0030】次に、P 画像51を、SE画像11と、2つの $T_1$ 画像41AX,41BXのうちの何れか一方と、 $T_2$ 画像42Xとを用いて、以下の数式11により計算する。

[0031]

【数11】

※おいて合成画像の重み付けパラメータであるp, q, r, j, m, nは、0 < p, q, r < 1、並びに、0 < v j, m, n < 1 の関係にある。これらの重み付けパラメータは上述した範囲内で任意に変更することができ、これによって任意の撮像条件を得ることができる。

[0033]

【数12】

 $I_{SE} = P_{\theta} \cdot \{1 - \exp(-p \cdot T R / T_{i})\} \cdot \{\exp(-q \cdot T E / T_{i})\}$ 

[0034]

【数13】

 $I_{1R} = P_6 \cdot \{1 - 2 \cdot \exp(-r \cdot T_1 / T_1) + \exp(-p \cdot T_1 / T_1)\}$ 

· {exp(-q·TE/T.)}

[0035]

【数14】

 $I_{Fz} = k \cdot P_{i}^{n} \cdot \exp(-q \cdot T E / T_{i})^{i}$   $\cdot \left\{ \sin \theta \cdot \left\{ 1 - \exp(-p \cdot T R / T_{i}) \right\} \right\}^{n}$   $/ \left\{ 1 - \cos \theta \cdot \exp(-p \cdot T R / T_{i}) \right\}^{n}$ 

【0036】こうして計算された中間合成画像61に対 40 し、次にマスク処理を行って背景ノイズを除去する。すなわち、人体の断層画像以外の背景部分(周囲の空気の部分であるからAir Scanともいう)は、上記合成画像の計算過程により背景としての画素値から外れる部分が多くなり、診断上好ましくないため、所定のしきい値によって画像を2値化したマスクバターン81により背景ノイズを除去する。なお、この背景ノイズの除去方法は本発明の要旨ではないため、詳述を省略するが、本出願人による特願平2-307876号に詳しく説明されている。以上のようにして、SE画像、IR画像及びFE画 50

像等の複数枚の画像群から、最終的な合成画像71を得ることができる。

[0037]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、画像パラメータT1, T2, P, TE, TRの合成画像に対する重み付けを可変として任意に撮像条件を変更するものであるため、いわゆるshortSE画像のようなT1強調画像からlongSE画像のようなT2強調画像を精度覧よく作成することができる。これにより、スキャン時間が比較的長くかかるT2強調画像を人工的に合成することができる。また、実際の撮像では物理的にスキャンできない条件、例えばエコー時間TEが非常に短い場合や繰返し時間TRが非常に長い場合等における画像での組織の変化を見たい場合には、撮像条件を計算機上で変えることで目的とする画像を人工的かつ簡単に合成することができる。

発明の要旨ではないため、詳述を省略するが、本出願人 (0038) また、一般にMRI画像は、例えばSE画による特願平2-307876号に詳しく説明されてい 像の場合、 $T_1$ が増加することによる画素濃度値の増減る。以上のようにして、SE画像、IR画像及びFE画 50 と、 $T_2$ が増加することによる画素濃度値の増減とが反

比例しており、従って濃度値から見ると、T1とT2の効 果が相殺されていることになる。すなわち、 $\partial D/\partial T$  $_1$ と $_{\partial}$  D/ $_{\partial}$  T<sub>2</sub> (Dは画像濃度値)とが負の相関をもっ ているところを、本発明によって正の相関に変更した合 成画像を作成することにより、TıとTzとの相関効果が 画像の濃度値に正確に現れるようにすることができる。

【0039】このように本発明によれば、ノイズが少な く所望の撮像条件による臨床的に有効な合成画像を、極 めて短時間のうちに人工的に作成することができるもの である。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における全体の処理の流れを 示す図である。

【図2】 画素の補間方法の説明図である。

【図3】 画素の補間方法の説明図である。

【図4】 画素の補間方法の説明図である。

【図5】 画素の補間方法の説明図である。

【図6】Ti.計算方法の説明図である。

【符号の説明】

11, 12 SE画像

21 IR画像

31, 32 FE画像

41A, 41B, 41AX, 41BX Ti画像

10 42, 42X T2画像

51 P 画像

61 中間合成画像

71 合成画像

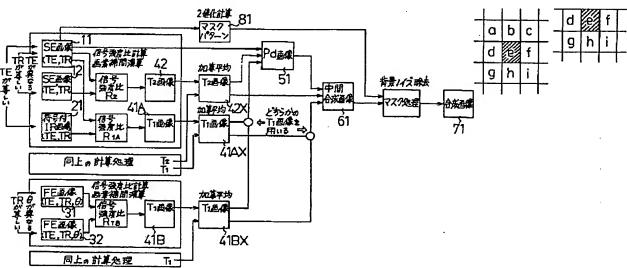
81 マスクパターン

【図1】

d

[図4]

[図2]



【図3】 [図5] [図6] RA,RIB b h (n-1)s/n h 3s/'n 2s/n S/n

(6)

特開平4-241839

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

9118-2J

G01N 24/08

(72)発明者 飯野 光俊

川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機

株式会社内